ALLOY-TYPE THERMAL FUSE

Patent Number:

JP2001266724

Publication date:

2001-09-28

Inventor(s):

TANAKA YOSHIAKI

Applicant(s):

UCHIHASHI ESTEC CO LTD

Requested Patent:

☐ JP2001266724

Application Number: JP20000081924 20000323

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01H37/76; C22C28/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED. To provide an alloy-type thermal fuse, that can function under temperatures which are within the range of 95 deg.C-105 deg.C, can satisfy the requirements of environmental preservation, can make the fuse-element diameter fine to substantially approximately to 300 &mu m&phiv, and can cause it to function accurately by satisfactorily suppressing self-heating.

SOLUTION: In a thermal fuse, which uses an alloy soluble at a low-melting point as a fuse element, the alloy has an alloy composition of 40-46 weight % Sn, 7-12 weight % Bi and with the remainder being In.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-266724 (P2001 - 266724A)

(43)公開日 平成13年9月28日(2001.9.28)

(51) Int.Cl.1

隙別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01H 37/76

C22C 28/00

H01H 37/76

F 5 G 5 O 2

C 2 2 C 28/00

В

蘭求項の数2 OL (全 4 頁) 審查請求 有

(21)出願番号

(22)出旗日

特願2000-81924(P2000-81924)

平成12年3月23日(2000, 3.23)

(71)出願人 000225337

内橋エステック株式会社

大阪府大阪市中央区岛之内1丁目11番28号

(72) 発明者 田中 嘉明

大阪市中央区岛之内1丁目11番28号 内橋

エステック株式会社内

(74)代理人 100097308

护理士 松月 美勝

Fターム(参考) 50502 AA02 BA03 BB01 BB04

(54) 【発明の名称】

合金型温度ヒューズ

(57) 【要約】

【課題】作動温度が95°C~105°Cの範囲で、環境保 全の要請を充足し、ヒューズエレメント径をほぼ300 μπφ程度に極細化し得、自己発熱をよく抑えて正確に 作動させ得る合金型温度ヒューズを提供する。

【解決手段】低融点可溶合金をヒューズエレメントとす る温度ヒューズにおいて、低融点可溶合金の合金組成 が、Sn40~46重量%、Bi7~12重量%、残部 Inである。

(特許請求の範囲)

【請求項 1 】低融点可溶合金をヒューズエレメントとす る温度ヒューズにおいて、低融点可溶合金の合金組成 が、Sn40~46重量%、Bi7~12重量%、残部 Ιηであることを特徴とする合金型温度ヒュース。

[請求項2] 低融点可溶合金をヒューズエレメントとす る温度ヒューズにおいて、低融点可溶合金の合金組成 が、Sn40~46重量%、Bi7~12重量%、残部 1nの100重量部にAgが0.5~3.5重量部添加 された組成であることを特徴とする合金型温度ヒュー

(発明の詳細な説明)

【産業上の利用分野】

[0001]本発明は、作動温度が95°C~105°Cの 合金型温度ヒューズに関するものである。

【従来の技術】

[0002] 合金型温度ヒューズにおいては、フラック スを堂布した低融点可溶合金片をヒューズエレメントと しており、保護すべき電気機器に取り付けて使用され

【0003】との場合、電気機器がその異常時に発熱す ると、その発生熱により低融点可溶合金片が液相化さ れ、その溶融金属がフラックスとの共存下、表面張力に より球状化され、球状化の進行により分断されて機器へ の通電が遮断される.

【0004】上記低融点可溶合金に要求される要件の一 つは、固相線と液相線との間の固液共存域が狭いてとて ある。すなわち、通常、合金においては、固相線と液相 線との間に固波共存域が存在し、との領域においては、 液相中に固相粒体が分散した状態にあり、液相様の性質 30 も備えているために、上記の球状化分断が発生する可能 性があり、従って、液相線温度(この温度を T-とする) 以前に固液共存域に属する温度範囲(△Tとする)で、 低融点可溶合金片が球状化分断される可能性がある。而 して、かかる低融点可溶合金片を用いた温度ヒューズに おいては、ヒューズエレメント温度が(T-AT)~T となる温度範囲で動作するものとして取り扱わなければ ならず、従って、ムTが小であるほど、すなわち、固液 共存域が狭いほど、温度ヒューズの作動温度範囲のパラ ツキを小として、温度ヒューズを所定の設定温度で作動 40 させることができる。従って、温度ヒューズのヒューズ エレメントとして使用される合金には、まず固液共存域 が狭いことが要求される。

[0005] 更に、近来、電子電気機器の小型化に伴 い、温度ヒューズにおいても小型化が要求され、かかる 小型化に対処するために、例えば、300μmφという 細線加工性が要求される。

[0006]

[発明が解決しようとする課題] 近来、携帯電子機器の 普及に伴い、作動温度が95°C~105°Cの合金型温度 50 ~500μmφ、好ましくは250μmφ~350μm

ヒューズの需用が多く、この合金型温度ヒューズのヒュ - ズエレメントとしては、固液共存域が100 C前後 で、その領域の巾が温度ヒューズの作動上許容できる範 囲、通常4°C以内にあることが要求され、かかる合金と しては、96 C共晶のBi-Pb-Sn合金(Bi52 重量%, Pb32重量%, Sn16重量%) や103℃ 共晶のBi-Sn-Cd合金(Bi54重量%. Sn1 6重量%, Cd20重量%) が用いられている。しかし ながら、これらの合金においては、生態に有害なPbや 10 Cdを含有しており、環境保全の面から改良が求められ

【0007】従来、上記PbやCd等の有害金属を含有 しない合金型温度ヒューズのヒューズエレメントとし て、Sn--ln-Biの三元合金が知られているが、延 性が合金強度に比べて著しく大きいために、従来の合金 型温度ヒューズに用いられている線径500μmφ以上 のヒューズエレメントの加工は可能であっても、前記3 00 um ゆといった細線化は難しい。

【0008】かかる現況下、本発明者において、In-Sn-Biの三元合金をヒューズエレメント組成とし、 作動温度が95°C~105°Cの範囲で、ヒューズエレメ ント径をほぼ300μmφ程度に極細化し得、自己発熱 をよく抑えて正確に作動させ得る合金型温度ヒューズを **別発すべく鋭意検討したとじろ、Sn40~46重量** %、Bi7~12重量%、残部Inの合金組成によっ て、その目的を違成できることを知った。

[0009] 本発明の目的は、かかる成果を基礎とし て、作助温度が95℃~105℃の範囲で、環境保全の 嬰請を充足し、ヒューズエレメント径をほぼ300μm φ程度に極細化し得、自己発熱をよく抑えて正確に作助· させ得る合金型温度ヒューズを提供することにある。

[0010] 【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る 合金型温度ヒューズは、低融点可溶合金をヒューズエレ メントとする温度ヒューズにおいて、低融点可溶合金の 合金組成が、Sn40~46重量%、Bi7~12重量 %、残部1nであることを特徴とする構成である。本発 明の請求項2に係る合金型温度ヒューズは、低融点可溶 合金をヒューズエレメントとする温度ヒューズにおい て、低融点可溶合金の合金組成が、Sn40~46重量 %、Bi7~12重量%、残部Inの100重重部にA gが0、5~3、5重量部添加された組成であることを 特徴とする構成であり、Agの添加により、比抵抗を低 滅できると共に動作温度を殆ど変えずに固液共存領域の 巾を狭めて作動温度のバラッキをより一層に抑制でき る.

[0011]

[発明の実施の形態] 本発明に係る合金型温度ヒューズ において、ヒューズエレメントには、外径200·μmφ φの円形線、または当該円形線と同一断面積の扁平線を

【0012】 このヒューズエレメントの合金は、 Sn4 0~46重量%、Bi7~12重量%、残部In、好ま しくは、Sn43~45重量%、Bi7~9重量%、残 部 I n あり、基準組成は、S n 4 4.5重量%, Bi 7. 4重量%, 1 n 4 8. 1 重量% であり、その液相線 温度は102℃、固液共存域巾は4℃である。

[0013]前記In及びSnにより細線の線引きに必 要な充分な延性が与えられ、Biにより融点が100℃ 10 付近にされて、98°C~102°Cの固液共存域に設定さ れる。Biが7重量%未満では、強度が不足して350 μmφという細線の線引きが困難となり、12重量%を 越えると、脆弱となり、同細線の線引きが困難となる。 温度ヒューズのヒューズエレメントと機器との間には、 その間の熱抵抗のために約2.°Cの温度差が生じるから、 この基準組成を使用した温度ヒューズの作動温度は10 0℃~104℃である。前記ヒューズエレメントの抵抗 率は、ほぼ20μΩ·cmである。

【0014】上記合金組成100重量部にAgを0.5°20 \sim 3.5 重量部添加することにより、抵抗率を前記より も低くすることができ、例えば、3.5重量部添加する . .ことにより、10%程度低くできる。

【0015】本発明に係る温度ヒューズのヒューズエレ メントは、合金母材の線引きにより製造され、断面丸形 のまま、または、さらに同平に圧縮加工して使用でき

【001.6】図1は、本発明に係るテープタイプの合金 型温度ヒューズを示し、厚み100~300μmのプラ スチックベースフィルム41に厚み100~200μm 30 の帯状リード導体1、1を接着剤または融着により固着 し、帯状リード導体間に線径250μmφ~500μm φのヒューズエレメント2を接続し、このヒューズエレ メント2にフラツクス3を塗布し、とのフラツクス塗布 ヒューズエレメントを厚み 1 0 0 ~ 3 0 0 μ mのプラス チックカバーフィルム41の接着剤または敗着による固 **着で封止してある。**

[0017] 本発明に係る合金型温度ヒューズは、簡型 ケースタイプ、ケース型ラジアルタイプ、基板タイプ、 樹脂モールドラジアルタイプの形式で実施するとともで きる。図2は筒型ケースタイプを示し、一対のリード線 1, 1間に低融点可溶合金片2を接続し、酸低融点可溶 合金片2上にフラックス3を塗布し、このフラックス塗 布低融点可溶合金片上に耐熱性・良熱伝導性の絶縁筒 4、例えば、セラミックス筒を挿通し、該絶縁筒4の各 端と各リード線1との間を常温硬化の接着剤、例えば、 エポキシ樹脂で封止してある。

【0018】図3はケース型ラジアルタイプを示し、並 行リード導体1,1の先端部間にヒューズエレメント2

ス3を塗布し、とのフラックス塗布ヒューズエレメント を一端開口の絶縁ケース4、例えばセラミックスケース で包囲し、この絶縁ケース4の開口をエポキシ樹脂等の 封止材5で封止してある。

【0019】図4は基板タイプを示し、絶縁基板4、例 えばセラミックス基板上に一対の膜電極1,1を導電べ ースト(例えば銀ベースト)の印刷焼付けにより形成 し、各電極1にリード導体11を溶接等により接続し、 電極1, 1間にヒューズエレメント2を溶接により接合 し、ヒューズエレメント2にフラックス3を塗布し、と のフラックス塗布ヒューズエレメントを封止材4例えば エポキシ樹脂で封止してある。

【0020】図5は樹脂モールドラジアルタイプを示 し、並行リード導体1、1の先端部間にヒューズエレメ ント2を溶接により接合し、ヒューズエレメント2にフ ラックス3を塗布し、とのフラックス塗布ヒューズエレ メントを樹脂液ディッピングにより樹脂モールド5して ある。

【0021】また、通電式発熱体付きヒューズ、例え は、基板タイプの合金型温度ヒューズの絶縁基板に抵抗 体(順抵抗)を付設し、機器の異常時、抵抗体を通電発 熱させ、その発生熱で低融点可溶合金片を溶断させる抵 抗付きの基板型ヒューズの形式で実施することもでき

【0022】上記のフラックスには、通常、融点がヒュ ズエレメントの融点よりも低いものが使用され、例え は、ロシン90~60重量部、ステアリン酸10~40 重量部、活性剤0~3重重部を使用できる。この場合、 ロジンには、天然ロジン、変性ロジン(例えば、水添口・ ジン、不均化ロジン、重合ロジン)またはこれらの精製 ロジンを使用でき、活性剤には、ジェチルアミンの塩酸 塩や臭化水素酸塩等を使用できる。 120 [0023]

【実施例】 [実施例1] In 48. 1重量%, Sn 4 4.5重量%, 入て7.4重量%の合金組成の母材を線 引きして直径300μmφの線に加工した。1ダイスに ついての引落率を6.5%とし、線引き速度を45m/ minとしたが、断線は皆無であった。この線の抵抗率 を測定したところ、23 μ Ω · c m τ あった。 τ τ τ 長さ4mmに切断してヒューズエレメントとし、デ-プ タイプの温度ヒューズを作成した。フラックスには、ロ シン80重量部、ステアリン酸20重量部、ジエチルア ミン臭化水素酸塩1重量部の組成物を使用し、プラスチ ックペースフィルム及びプラスチックカバーフィルムに は厚み200μmのホリエチレンテレフタレートフィル ムを使用した。

・ 【0024】との実施例品50箇を、0.1アンペアの 電流を通電しつつ、昇温速度 1 °C/分のオイルバスに浸 漬し、溶断による通電遮断時のオイル温度を測定したと を溶接により接合し、ヒューズエレメント2にフラック 50 とろ、102 $C \pm 1$ Cの範囲内であった。また、上記し

た合金組成の範囲内であれば、動作温度を100℃を中心として±5℃の範囲内に納めることができた。

【0026】〔実施例2〕1 n 46.5重量%,S n 43.0重量%,B i 7.1重量%,A g 3.4重量%の合金組成の母材を線引きして直径300 μ m 中の線に加工した。1 ダイスについての引落率を6.5%とし、線引き速度を45 m/m i n としたが、断線は皆無であった。この線の抵抗率を測定したところ、20 μ Ω · c m であった。この線を長さ4 mmに切断してヒューズエレメントとし、実施例1と同様のテープタイプの温度ヒューズを作成した。

【0027】この実施例品50箇を、0.1アンペアの電流を通電しつつ、昇温速度1℃/分のオイルバスに浸漬し、溶断による通電遮断時のオイル温度を測定したところ、101℃±1℃の範囲内であった。また、上記した合金組成の範囲内であれば、助作温度を100℃を中心として±4℃の範囲内に納めることができた。

* [0028]

【発明の効果】本発明によれば、生態に影響のないSn-Bi-In 系の低融点可溶合金母材の能率のよい線引きて 300μ のクラスの極細線ヒューズエレメントを製造し、このヒューズエレメントを用いて動作温度が95%-105%で、かつ自己発熱による作動誤差を充分に防止できる合金型温度ヒューズを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る合金型温度ヒュースの一例を示す 図面である。

【図2】本発明に係る合金型温度ヒューズの上記とは別の例を示す図面である。

[図3]本発明に係る合金型温度ヒューズの上記とは別の例を示す図面である。

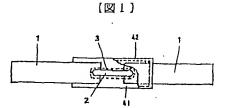
【図4】本発明に係る合金型温度ヒューズの上記とは別の例を示す図面である。

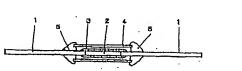
【図5】本発明に係る合金型温度ヒューズの上記とは別の例を示す図面である。

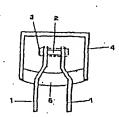
【符号の説明】

2 [図2]

ヒューズエレメント







[図3]

[图4]

(図5)

